

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

09162811 A

(43) Date of publication of application: 20.06.1997

(51) Int. CI

H04B 10/28

H04B 10/14, H04B 10/26,

H04B 10/04, H04B 10/06, H015 3/00,

H01S 3/096. H01S 3/133, H04B 10/08

(21) Application number:

07344880

(22) Date of filing:

06.12.1995

(71) Applicant: HITACHI LTD

HITACHI MICROCOMPUT SYST

(72) Inventor:

HANAWA HIROAKI HANEDA MAKOTO

(54) CHARACTERISTIC INFORMATION **GENERATING METHOD FOR** SEMICONDUCTOR DEVICE MOUNT MODULE, OPTICAL TRANSMITTER AND LASER DIODE, AND OPTICAL TRANSMITTER

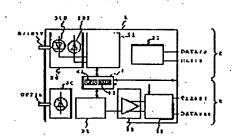
## (57) Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To resolve defective extinction and delay in light emission due to difference between a temperature characteristic of a laser diode and a temperature characteristic of a circuit controlling the drive the laser diods.

SOLUTION: The optical transmitter 2 is provided with a nonvolatile storage means 43 storing characteristic information to decide a drive current of a laser diode 200 depending on a temperature and an object optical

output. A control means 41 selects the characteristic information depending on the temperature and the object optical output from a nonvolatile storage means 43 to control a drive current supplied from a driver circuit 21 based thereon. Thus, the laser diade 200 is driven without extinction error and delay in light emission.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開發号

# 特開平9-162811

(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

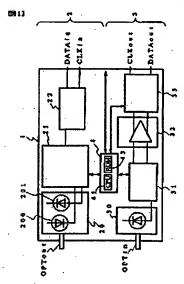
(51) Int.CL.		裁例起号	庁内整理部号	ΡI			技術表示值所
H04B	10/28			HO4B	9/00	Y	
	10/26 10/14 10/04 10/06				3/00	Z	
					3/096		
					3/133		
					9/00	K	
		<u>.</u>	密亞語求	未超求。韓求	項の数14 FI	D (全 16 頁)	最終質に続く
(21)出顧器	<del>}</del>	<b>物顧平7-344980</b>		(71)出頃人	. 000805108		
					株式会社日立製作所		
(22)出館日		平成7年(1995)12月		京京都千代	田区特田駿河台	四丁目6番池	
		•		(71) 出頭人	000233169		
•					株式会社日	立マイコンシス	<b>ም</b> ል
					平小客京庆	市上水本町 5丁	目22指1号
				(72) 発明者	塔 辞明		
					東京都小平	市上水本町 5丁	目22番1号 株
•					式会社日立	マイコンシステ	<b>ልሶ</b>
				(72) 発明者	海田 政		
					東京都小平	市上水本町 5丁	月20番1号 株
				1	大会社日立	製作所半導体事	<b>整部内</b>
			•	(74)代理人	外理士 玉	村 静田	
				l		•	

## (54) 【発明の名称】 半等体裁関格蔵モジュール、光トランスミッタ、レーザダイオードの特性情報作成方法及び光伝 送接顧

# (57)【要約】

【課題】 レーザダイオードの温度特性とそれを駆動制御する回路の温度特性の相違による消光不良や発光遅延を経済する。

「解決手段」 レーザダイオード (200) の延時電流 を題度と目標とする光出力とに応じて決定するための特性情報を保持する不担発性配修手段 (43) を構え、制御手段 (41) が退度と目録とする光出力とに応じた特性情報を育記不得発性配慮手段から選択し、それに基づいてドライン回路 (21) が供給する駆動電流を制御する。とれにより、消光誤差や発光遅延無くレーザダイオードを発光駆動することができる。



### 【特許請求の範囲】

【翻水項1】 第1の半導体装置と、

育記第1の半導体装置と特性が異なる第2の半導体装置 Ł.

予め固定された。少なくとも前記第1の半導体鉄窗の特 性情報又は前記第2の半導体装置の特性情報に応じて、 少なくとも前記第1の半導体装置又は前記第2の半導体 装置を制御するデータ処理装置とを備えて成るものであ ることを特徴とする半導体鉄匠搭載モジュール。

【醇水項2】 光通信用のレーザダイオードと、 前記レーザダイオードにその光出力を決定するための駆 動電流を供給するドライバ回路と、

前記レーザダイオードの駆動電流を温度と目標とする光 出力とに応じて決定するための特性情報を保持する不穏 杂件即使手段と

湿度と目標とする光出力とに応じた特性情報を顧記不担 発性記憶手段から選択し、それに基づいて前記ドライバ 回路が供給する駆動電流を翻御する制御手段と、を含ん で成るものであることを特徴とする光トランスミッタ。 データラッチ手段を含み、 解記特性情報は、 レーザダイ オードの駆動電流を温度と目標とする光出力とに応じて 前記データラッチ手段に直接設定可能な情報を含むもの であることを特徴とする諸求項2記載の光トランスミュ

【閉水項4】 前記レーザダイオードの配動電流を検出 する駆動電流検出手段を供え、前記刷砂手段は当該駆動 電液検出手段が検出した情報をアクセス可能であること を特徴とする語求項2記載の光トランスミッタ。

【館水項5】 顔起ドライバ回路の翻動情報がセットさ 30 れるデータラッチ手段を含み、前記詞御手段は、前記版 動電流検出手段から得られる駆動電流が前記不得発性記 **健手段から選択した特性情報に対応されるように、前記** データラッチ手段に制御情報をセットするものであると とを特徴とする請求項4記載の光トランスミッタ。

【請求項8】 商記レーザダイオードの光出力を検出す る光出力検出手段を供え、前記制御手段は当該光出力検 出手段が検出した情報をアクセス可能であることを特徴 とする請求項5記載の光トランスミッタ。

【註水項7】 前記不掉完性記憶手段は、電気的に書き 40 込み可能な不揮発性半導体記憶装置であることを特徴と する陰承項6記載の光トランスミッタ。

【請求項8】 前記制御手段は、前記データラッチ手段 への制御情報を高次減少又は増加させながら、前記デー タラッチ手段に設定した副御情報によって発光されるレ ーザダイオードの光出力を前記光出力検出手段の検出情 報に基づいて料定し、目標光出力に対応される前記駆動 電流検出手段による検出情報とそれ以下の規定の光出力 に対応される前記駆動電流検出手段による検出情報を取 得する処理を、所要の雰囲気温度と光出力毎に行って、 目標光出力と雰囲気温度色に前記レーザダイオードの録 動電流に関する特性情報を作成可能であることを特徴と する韓求項7記載の光トランスミッタ。

2

【舘求項9】 前記データラッチ手段、前記光出力検出 手段による検出情報、前記駆動電流検出手段による検出 **情報及び前記不揮発性記憶手段を光トランスミッタの外** 部からアクセス可能にするインタフェース手段を更に含 んで成るものであることを特徴とする詰求項7又は8記 紋の光トランスミッタ。

10 【脚水項10】 前記制御手段は、それが選択した特性 情報が目標とする光出力と、前記光出力検出手段によっ て検出される光出力とを比較し、その比較結果に基づい てレーザダイオードの発光特性の劣化を検出することを 特徴とする請求項8乃至9の何れか1項項記載の光トラ ンスミッタ。

【賭求項11】 前記制御手段は、それが選択した特性 情報が目標とする光出力と、前記光出力検出手段によっ て検出される光出力とを比較し、その比較結果の組造を 相談する方向に別の特性情報を選択して採用するもので 【韻水項3】 ドライバ回路の制御情報がセットされる 20 あるととことを特徴とする語求項8乃至9の何れか1項 項記載の光トランスミッタ。

> 【陰水項12】 雰囲気温度を検出し、その検出情報を 育記詞御手段がアクセスすることを可能にする温度検出 手段を更に借えて成るものであることを特徴とする請求 項2乃至11の何れか1項記載の光トランスミッタ。

【曽水項13】 請求項8に配献の光トランスミッタに 含まれるレーザダイオードの特性情報を作成する方法で あって,

光トランスミッタの雰囲気温度を所定に設定し、前記デ ータラッチ手段への制御情報を漸次減少又は増加させな がら、前記データラッチ手段に設定した刺御情報によっ て発光されるレーザダイオードの光出力を光出力検出手 段の出力によって判定し、目標光出力に対応される前記 駆動電流検出手段による検出情報とそれ以下の規定の光 出力に対応される前記駆励電流検出手段による検出情報 を取得する第1の処理と、

光トランスミッタの雰囲気温度を所定の割合で変更し、 前記データラッチ手段への創御情報を高次減少又は増加 させながら、前記データラッチ手段に設定した飼御情報 によって発光されるレーザダイオードの光出力を光出力 検出手段の出力によって料定し、目標光出力に対応され る前記駆動電流検出手段による検出情報とそれ以下の規 定の光出力に対応される前記駆動電流検出手段による検 出情報を取得する第2の処理と、

必要に応じて第2の処理を繰り返す第3の処理と、 前記目標光出力を変更し前記算1万至第3の処理を繰り 返す第4の処理と、

前記第1万至第4の処理によって得られた目標光出力と 雰囲気温度毎に得られた前記配動電流検出手段による検 50 出情報に基づいて、目標光出力と雰囲気温度毎に、レー

ザダイオードの駆動電流に関する特性情報を取得する第 5の処理とを含むことを特徴とするレーザダイオードの 特性情報作成方法。

【請求項14】 請求項2乃至12の向れか1項記載の 光トランスミッタと光レシーバとを含む光伝送鉄匠であ って、光レシーバは、剪記制御手段によってその動作態 提が決定される回路モジュールを含んで成るものである ことを特徴とする光伝送鉄置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、温度特性等の特性 が相違される複数の半導体鉄畳を搭載したモジュール、 例えばレーザダイオードを構えた光トランスミッタに係 り、特に、レーザダイオードの温度特性とそれを駆動制 御する回路の温度特性の相違による不都台を解消する校 衛に関し、例えば、光伝送鉄器に適用して有効な技術に 関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】ダブルヘテロ接合などを有するレーザダ イオード (以下単にLDとも称する) は、それに顕方向 20 鶯流を流すと、それがある電流値以上になるとレーザ発 紙を開始して、レーザ光を放出する。 このレーザ発振期 始の電流をしさい値電流【thと言う。レーザダイオー Fに流すべき順方向電流 I dの大きさは、必要な光出力 に応じて決定される。この順方向電流 I d は、概略的 に、Ith+Imodと扱すことができる。Imodを 変関電流と称し、必要な順方向電流のうち、変関電流を LDに流したりカットオフしたりすること(変調電流の オン/オフ制御と称する) によって、LDの光出力をオ ン/オフせることができる。LDを用いた光通信ではそ の光出力のオンノオフによって情報伝達を行う。光出力 のオンノオフの高速応答性を実現するためには、順方向 電流 l dのうち、変調電流 l m o d をパルス状にオン/ オフすることが最も窒ましい。

【0003】前記LDは、順方向臨流に対する光出力に 温度依存性を育する。そとで、例えば図9に示されるよ うに、LDの駆動電流経路に配置した電流源としてのト ランジスタTr50のベース電圧を温度に応じて補正す るために、当該電流源トランジスタTェ50のバイアス ドギャップの温度依存性を利用したベースパイアス回路 を採用することができる。トランジスタTF52、TF 53を相信的にスイッチ副御することによって、LDの 光出力をオン/オフ制御することができる。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、LDに おける前記温度特性は、図10に例示されるように温度 によって大きく相違される。しかも、しきい値電流と変 調電流の特性も温度に応じてそれぞれ相違される。すな わち、所定の光出力を得る場合に必要なLDの順方向電 分

・途は湿度によって相違され、このとき、前記順方向電流 に含まれるしきい値電流も歴度に応じて独自に相違され る。したがって、前記順方向電流としきい値電流との差 分である変調電流も温度に応じてそれぞれ変化される。 図10において所定の光出力Pmを得るために必要なし さい値電流ith(i). Ith(j), ith(k) と変調電流 | mod ( i ) 、 | mod ( j ) , I mod (k) とは、何示された歴度T (i)、T (j)、T (k) の夫々において大きく相違されている。 したがっ 10 て、ある一定の光出力を得る場合に必要な順方向電流! dは、図11に例示されるように、温度に対して非線形 的に変化される。間じく、しきい値電流と変調電池も非 観形的に夫々変化される。 とれに対して、トランジスター やダイオードのパンドギャップの湿度依存性を利用した 回路の温度に対する電流特性は、観形的に変化されるに 過ぎない。この相違により、トランジスタやダイオード のバントギャップの温度依存性を利用したベースパイア ス回路では、温度変化に対するLDの駆動電流を高特度 に傾向することができない。

【0005】とのとき、光道医等においてはLDから少 なくとも所要の発光出力を得なければらない。そとで、 L Dに流す順方向電流をL Dの温度特性に追従させるた め、図9に例示されるように、LDの実験の発光出力を フォトダイオード (PD) でモニタし、モニタされた発 光出力に応ずる電流が所要の発光出力に応ずる参照電位 Vェッナよりも小さいか大きいかをコンパレータ(CM P) で料定し、小さい場合にはトランジスタTr54を 介してLDに流すバイアス電流を増す。しかしながら、 そのようなフィードバック制御によってバイアス電流を 増やし、LDに流れる全体的な順方向電流の合計をLD の温度特性に合わせるようなオートパワーコントロール を行っても、光出力のオン/オフ制御のためにトランジ スタT r 53 によってオン/オフ制御される電流は、L Dのそのときの温度特性に適合していない。例えば、図 11において、塩度T(j)でLDに所要の発光出力を 得るために必要な順方向電流を1d(」)、このときし Dの駆動回路によって供給可能にされる駆動電流を I C (1)とすると、その差分の電流は前記オートパワーコ ントロールによってLDのパイアス電流に加えられる。 回路に、トランジスタTr51やダイオードDOのバン 40 この差分の電流は変顕電流としてオン/オフ制御の対象 にされない。とれにより、変顕電流をオフ状態(トラン ジスタT r 53をオフ) にしたときの電流値がしさい値 電流よりも大きくなって消光不良を生じたり、変調電流 をオフ状態にしたときの電流値がしきい値電流よりも小 さくなって発光遅延を生じたりする不都合が生ずる。 【0006】例えば図10において、塩度T(k)の常 閏気中において、図9のトランジスタTr50に流せる ところの変調電流が、トランジスタTr50等の温度特

性によって!」(!1<1mod(k))であるとする

と、発光出力Pmを得るために、図9のトランジスタT

r 5 4にはバイアス電流 [ 2 ( | 2 > [ t h (k) ) が 流される。そうすると、LDをオフ状態にするために変 調電流 I 1 がゼロにされたとき、LDに流れるバイアス 電流は、そのときの温度T(k)におけるLDのしきい 値電流 I th (k) を越え、これによってLDは充全に 摘光されない。また、図10において、温度T(i)の 雰囲気中において、図9のトランジスタTr50に流せ るところの変調電流が、トランジスタTr50等の温度 特性によって13(13>1th(i))であるとする と、発光出力Pmを得るために図9のトランジスタTr 10 54にはパイアス電流 [4 ( | 4 < ] th ( 1 ) ) が流 される。この状態でLDをオフにするために変調電流! 3がゼロにされると、LDに流れるバイアス電流は、そ のときの温度工(1)におけるしりのしきい値電流した h(i) よりも小さくされ、これによって、次にLDを 点灯するときは、LDに流れようとする変調電流がその しきい値電圧【th(i)を越えるまでの遅延時間を待 って切めてLDが発光される。

【0007】本発明の目的は、レーザダイオードのよう の半導体装置の特性とが相違する場合の不都台を解消す るととにある。具体的な慈禧としては、レーザダイオー ドの温度特性とそれを駆動制御する回路の温度特性の相 造による不都合を解消するととにある。例えば、変調電 液をオフ状態にしたときの電流値がレーザダイオードの しきい値電流よりも大きくなって消光不良を生じたり、 変調電流をオフ状態にしたときの電流値がレーザダイオ ードのしきい鎖電流よりも小さくなって発光遅延を生じ たりする不都合を解消することになる。更に、そのよう な不都合を高い箱度で解消できるようにすることにあ る。本発明の別の目的は、内部状態をLDの湿度特性に 適合させることを初めとして、光トランスミッタや光伝 送装置の内部状態の設定を容易に且つ承執性をもって行 うととができるようにするととにある。

【0008】本発明の前記並びにその他の目的と新規な 特徴は本明細書の記述及び添付図面から明らかになるで あろう。

[0009]

【課題を解決するための手段】・本願において関示される 発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば下記 40 の通りである。

【0010】すなわち、相互に特性の異なる第1の半導 体装置 (20) と第2の半導体装置 (21) とを有する 半導体装置搭載モジュール())において、予め測定さ れた、少なくとも前記算1の半導体装置又は第2の半導 体装置の特性情報に応じて、少なくとも第1又は第2の 半導体装置を制御するデータ処理装置(4)をそのモジ ュールに搭載するものである。

【0011】具体的な態様として、前記半導体装置搭載 モジュールの一月である光トランスミッタ (2) は、光 50

通信用のレーザダイオード(200)と、前記レーザダ イオードにその光出力を決定するための配動電流を供給 ずるドライバ回路(21、Tr1,Tr2)と、前記レ ーザダイオードの駆動電流を温度と目標とする光出力と に応じて決定するための特性情報を保持する不得発性記 焼手段(43)と、温度と目標とする光出力とに応じた 特性情報を前記不揮発性記憶手段から選択し、それに基 づいて剪記ドライバ回路が供給する駆動器流を飼御する 制御手段(41、49)とを含む。これにより、レーザ ダイオードの温度特性とそれを駆動制御する回路の温度 特性の相違による不都台を解消するととができる。例え は、そのときの使用雰囲気温度におけるレーザダイオー ドのしきい値電流に対応する特性情報と、必要な光出力 をその温度下で得るために前記しきい値電流に加えられ るべき変顕電流に対応される特性情報とを選択すること により、消光誤差や発光返延無くレーザダイオードを発 光駆動することが可能になる。

【0012】更に、ドライバ回路の制御情報がセットさ れるデータラッチ手段(LAT5, LAT6)を含むこ な第1の半導体鉄畳の特性とそれを駆動するような第2~20~とができる。前配特性情報は、レーザダイオードの駆動 電流を温度と目標とする光出力とに応じて前記データラ ッチ手段に直接設定可能な情報とすることができる。 【0013】前記レーザダイオードの駆動電流を検出す る駆励電流検出手段(A/D1、LAT1A/D2、L AT2)を供えるとき、前記制御手段は当該駆動電流検 出手段が検出した情報をアクセス可能である。そして、 前記ドライバ回路の制御情報がセットされるデータラッ チ手段(LAT5, LAT6)を含むとき、前記制御手 段は、前記駆動電流検出手段から得られる駆動電流が前 記不揮発性記憶手段から選択した特性情報に対応される よろに、前記データラッチ手段に制御情報をセットする ようにできる。このときの特性情報は、温度と目標とす る光出力とに応じてレーザダイオードに供給すべき原動 電流情報とされ、データラッチ手段(LAT5、LAT 6) に直接設定可能なデータとは相違される。

【0014】前記レーザダイオードの光出力を検出する 光出力検出手段(201、A/D3、LAT3)を供え るとき、前記副御手段は当該光出力領出手段が領出した 情報をアクセスすることができる。

【0015】前記不復発性記憶手段は、電気的に書き込 み可能な不穏発性半導体記憶装置で構成することができ

【0016】前記制御手段は、前記データラッチ手段 (LAT5, LAT6)への制御情報を漸次減少又は増 加させながら、顔記データラッチ手段に設定した斜御情 報によって発光されるレーザダイオードの光出力を前記 光出力検出手段 (201、A/D3、LAT3) の検出 **情報に基づいて判定し、目標光出力に対応される前記**駆 動電流検出手段(A/D1、LAT1、A/D2、LA T2)による検出情報とそれ以下の規定の光出力に対応

される前記駆闘電流検出手段による検出情報を取得する
処理を、所要の雰囲気温度と光出力毎に行って、目標光
出力と耳間気温度毎に前記レーザダイオードの駆闘経流
に関する特性情報を作成可能である。とのように、特性
情報を作成するために取得される情報は、個々の温度環
境下で光トランスミッタを実段に発光駆動させて取得し
ているので、バイボーラトランジスタ等の温度特性も実
質的に考慮されたことになり、信頼性の極めて高い制御
が実現される。したがって、レーザダイオードとそれを
駆動するための風辺回路がどんな温度特性を持っていて
10 る。
も、高い信頼性をもってレーザダイオードの駆動電流な
と複調することができる。
(た)

[0017] 廟記データラッチ手段、顧記光出力検出手段による検出情報、蔚記駆励電流検出手段による検出情報及び商記不録完性起號手段を光トランスミッタの外部からアクセス可能にするインタフェース手段を更に含むことができる。これにより、インタフェース手段に評価用の外部装置を検続して、顧記特性情報を作成することができる。

【0018】前記制御手段は、それが選択した特性情報 20 が目標とする光出力と、前記光出力会出手段によって検出される光出力とを比較し、その比較結果に基づいてレーザダイオードの発光特性の劣化を検出することができる。 阿記制御手段は、それが選択した特性情報が目標とする光出力と、阿記光出力検出手段によって検出される光出力とを比較し、その比較結果の相違を相殺する方向に別の特性情報を選択して採用するもことができる。これによってレーザダイオードの報動電流制御の信頼性を更に向上させることができる。

【0019】光トランスミッタは更に、雰囲気温度を検 30出し、その検出情報を前記制御手段がアクセスすることを可能にする温度検出手段(10、A/D4、LAT4)を含むことが可能である。

【0020】光トランスミッタに含まれるレーザダイオ ードの特性情報を作成するには、光トランスミッタの存 **聞気温度を所定に設定し、前記データラッチ手段への制** 御情報を漸次減少又は増加させながら、前記データラッ チ手段に設定した制御情報によって発光されるレーザダ イオードの光出力を光出力検出手段の出力によって判定 し、目標光出力に対応される前記駆動電流検出手段によ る検出情報とそれ以下の規定の光出力に対応される前記 駆動電流検出手段による検出情報を取得する第1の処理 と、光トランスミッタの雰囲気温度を所定の割合で変更 し、前記データラッチ手段への制御情報を漸次減少又は 増加させながら、前記データラッチ手段に設定した制御 情報によって完光されるレーザダイオードの光出力を光 出力検出手段の出力によって料定し、目標光出力に対応 される前記駆勁電流検出手段による検出情報とそれ以下 の規定の光出力に対応される前記駆動電流検出手段によ

の処理を繰り返す第3の処理と、前記目標光出力を変更し前記第1万至第3の処理を繰り返す第4の処理と、前記第1万至第4の処理によって得られた目標光出力と奪問気温度毎に得られた前記駆動電流輸出手段による検出情報に基づいて、目標光出力と奪問気温度母に、レーザダイオードの駆動電流に関する特性情報を取得する第5の処理とを含むととによって実現できる。この処理は、前記副御手段が行っても、また、外部に接続したテスト若しくは評価用のホスト鉄置によって行うことができる。

【0021】光伝送装履は、前記光トランスミッタと共に光レシーバを含み、このとき、光レシーバは、前記制御手段によってその動作態様が決定される回路モジュールを含むことが可能である。例えば、光レシーバに含まれるブリアンプにおける受信信号のダイナミックレンジを前記料御手段でプログラマブルに設定することができる。

### [0022]

## 【発明の実施の形態】

(光伝送装置) 図1には本発明の一実施例に係る光伝 送鉄圏のブロック図が示される。光伝送装置1は、光ト ランスミッタ2と光レシーバ3を一つの回路基板上に借 えて成る。前記光トランスミッタ2は、それぞれ個別に 半導体装置又は半導体集積回路化されたLDモジュール 20、レーザドライバ21及びフリップフロップ回路2 2を備えて成る。第1の半導体装置の一例であるしDモ ジュール20は1.0200とモニタ用のフォトダイオー F (以下単にPDとも称する) 201を有する。第2の 半導体装置の一例であるレーザドライバ2 1 はしD20 Oを駆動するECL回路を主体とする。前記フリッフ回 路22は、クロック信号CLKInに同期して供給され る人力データDATAinをリシェービングしてレーザ ドライバ21に供給する。レーザドライバ21は、供給 されたデータに従ってLD200の変調制御可能電流を オン/オフ制御して、LD200の光出力のオン/オフ によって光ケーブルOPToutに情報を伝送する。 【0023】前記光レシーバ3は、それぞれ半要体集情 回路化されたピンフォトダイオード30、プリアンプ3 1. メインアンプ32及び出力バッファ33から成る。

0 ピンフォトダイオード30は光ケーブルOPTinに伝送されてくる光入力を電流化変換し、変換された電流はブリアンプ31で検出され且つ始幅される。メインアンプ32はプリアンプ31の出力をECLレベルに昇圧する。出力パッファ32はメインアンプ32の出力に基づいて出力データDATAoutと同期クロックCLKoutを出力する。

出力検出手段の出力によって料定し、目標光出力に対応 【0024】前配光トランスミッタ2と光レシーバ3 される前記駆動電流検出手段による検出情報とそれ以下 は、その双方に共有される回路モジュールとして半導体 の規定の光出力に対応される前記駆動電流検出手段によ 集膜回路化されたマイクロコンピュータ4を有する。 こ る検出情報を取得する第2の処理と、必要に応じて第2 50 のマイクロコンピュータ4は、光伝送装置1を全体的に 剃到する回路モジュールとされ、例えば、LD200の 温度特性を検出可能にし、それに基づいて作成されたデ ータテーブルを利用し、しDモジュール20が必要とす る光出力や温度等に応じて、当該LD200の温度特性 に即して駆動電流を制御できるようにしたり、或いは、 プリアンプ31における受信信号のダイナミックレンジ を制御したりする。即ち、このマイクロコンピュータ4 は、予め測定された半導体装置の特性情報に応じて半導 体装置を制御するデータ処理装置の一例とされる。そし てとのマイクロコンピュータ4は、光ビ送装置1の外部 10 ともインタフェース可能にされている。

【0025】 (光伝送禁證の適用例) 図2には図1の 光伝送装置1の適用例が示される。光通信用の幹線(T runk 2. 4GD/8) 5にはマルチプレクサ6が 配置され、マルチプレクサ6にはATM(Asyncronous transfer mode) - LAN (Local area network), F TTC (Fiber to the home). FTTH (Fiber to th e curb) の光道信回線が景象され、例えばATM-LA NO. PBX (Privatebranch exchange) 7, ATM/ ブ(HUB) 8が代表的収接終され、ATMハブ8は、 光通信回根やイーサネットを介して複数のPCに接続さ れている。例えばハブ8やPBX7はスイッチマトリク スを構えたATM交換級を内蔵し、ATM交換機と光道 位面線とのインタフェース部分に蘇記光伝送装置 ] が回 様対応で配置されている。また、光通信回線に接続され たPCカード9は当該光通信回線とのインタフェース部 分に前記光伝送鉄造1を有する。

【0026】 (光トランスミッタ)・図3には顔記光ト ランスミッタ2の詳細な一例が示されている。前記LD ドライバ21は 1.0200に液すバイアス解液を決定 30 するトランジスタTrlと、LD200をオンノオフ制 御する対象電流としての変闘電流を決定するトランジス タTr2を、電流額用のトランジスタとして備える。ト ランジスタTェ3、Tェ4は変顕電流のオン/オフを制 御するスイッチング用のトランジスタである。前記トラ ンジスタTr1~Tr4はnpn型のバイボーラトラン ジスタとされる.

【0027】前記トランジスタTェ3、Tェ4は並列接 続され、その共通エミッタが前記トランジスタTr2の コレクタに接続され、当該トランジスタ丁ァ2のエミッ 40 タは抵抗R2を介して負の電源電圧Vee (例えばー 5. 2V) に結合されている。前記トランジスタTr3 のコレクタにはLD200のカソードが結合され、当該 PD200のアノードと前記トランジスタTr4のコレ クタが接地管位のような他方の管源電圧(例えば0V) に共通接続されている。

【0028】前記トランジスタTェ3、Tェ4のスイッ チング制御回路202は、図4にその詳細な一例が示さ れるように、トランジスタTr5とTr6の直列回路

電源電圧Vcc、Veeの間に配置されている。 トラン ジスタTr5~Tr8はnpn型バイポーラトランジス タとされる。トランジスタTrB, Tr8のペースは所 定の電圧でバイアスされ、トランジスタTェ5、Tェ7 の負荷抵抗として機能される。換営すれば、トランジス タTr5とTr6の直列回路と、トランジスタTr7と Tr8の直列回路は、それぞれエミッタフォロア回路を 機成し、トランジスタTrSのエミッタが前記トランジ スタTr3のペースに、トランジスタTr7のエミッタ が俯記トランジスタTェ4のベースに結合されている。 【0029】前記トランジスタTr5、Tr7のベース は差畸出力アンプ203の差動出力が供給され、その入 力が反転されると、トランジスタTr3とTr4のベー ス單位の状態が反転されるようになっている。アンプ2 03には前起フリップフロップ回路22の出力が供給さ ns.

10

【0030】蘇記トランジスタTェ3のベース保付が高 レベルにされるとトランジスタTr3は飽和状態に移行 され、トランジスタTF4のベースが高レベルにされる 20 とトランジスタTF4は飽和状態に移行される。トラン ジスタTr3、Tr4の総和状態への移行は相補的に行 われ、これにより、トランジスタTr3, Tr4が相信 的にスイッチング助作されることにより、電流源トラン ジスタTr2を介してLD200にパルス状に変調電流 が供給されることになる。

【0031】図3に示されるように、前記トランジスタ Tr1はそのコレクタが前記トランジスタTr3のコレ クタに結合され、そのエミッタが抵抗R1を介して電源 電圧Veeに結合されている。 このトランジスタTrl はそれに印加されるベース電圧に従ってLD200にバ イアス電流を流す。

【0032】蘇記PD201は抵抗R3に直列接続され て一対の電源電圧Vcc、Veeの間に逆方向接続状態 で配置されている。PD201はLD200から出力さ れる発光出力に応じた電流を流す。

【0033】前記マイクロコンピュータ4は、それぞれ 内部バス40に結合された中央処理鉄圏 (CPU) 4 1. RAM (ランダムアクセスメモリ) 42、ROM (リードオンリメモリ) 43, 49及びタイマ (TM R) 48を有し、外部とのインタフェース手段として、 アナログ入力回路4.4、アナログ出力回路4.5及びその 他の入出力回路48が内部バスに接続され、更に、CP U41の暴走等を検出するためのウオッチドッグタイマ 4.7 が設けられて様成され、それら回路モジュールは草 一の半導体基板に形成されている。 前記RAM42はC PU40の作業領域又はデータの一時記憶領域とされ る。前記ROM43は、飼剤用のテーブルなどのデータ を格割するための電気的に書き込み可能な不損発性半導 体記憶装置であり、例えば電気的に書き換え可能なフラ と、トランジスタTr7とTr8の直列回路とが一対の「50」ランュメモリ又はEEPROM(エレクトリカリ・イレ

ーザブル・アンド・プログラマブル・リード・オンリ・ メモリ)若しくは電気的に書き込み可能であって能外根 梢去可能なEPROM(エレクトリカリ・プログラマブ ル・リード・オンリ・メモリ)を採用することができ る。前記ROM43は、CPU41の助作プログラムの 格納用とされ、告換え可能なマスクROMによって構成 することも可能である。尚、プログラムとデータを単一 のROMに結めしてもよい。その場合に本実施例の説明 に適合するには、当該ROMは、電気的に書込み可能な ROMによって構成されるととになる。

【0034】前記アナログ入力回路44は、特に飼限さ れないが、4個のアナログ/ディジタル変換器A/D1 ~A/D4と夫々のアナログ/ディジタル変換器A/D 1~A/D4の出力をラッチして内部バス40に出力す るラッチ同談 i.AT)~i.AT4を確える。特に制限さ れないが、前記アナログ/ディジタル変換器A/D1~ A/D4は、8ビットの変換精度を持っている。前記ア ナログ出力回路45は、特に制限されないが、2個のデ ィンタル/アナログ変換器D/Al、D/A2と、夫ャ のディジタル/アナログ変換器D/A1, D/A2の入 20 カティジタル信号を内部バス40から受け取るラッチ回 路LAT5、LAT6と、夫ャのディジタル/アナログ 変換器D/A1、D/A2の出力アナログ信号の設形を 整形するパンドパスフィルタBPF1、BPF2を備え る。特に制限されないが、前記ディジタル/アナログ変 換器D/A1、D/A2は、8ピットのディジタル信号 を256階調でアナログ信号に変換する。ラッチ回路し AT1~LAT6はCPU41のアドレス空間に配置さ れ、CPU41によって任意にアクセス可能にされる。 また、マイクロコンピュータ4は、ラッチ回路LAT1 ~ LAT6等の内部回路を外部入出力回路4.6を介して 外部から直接アクセス可能な動作モードを備えている。 【0035】前記トランジスタTr2は、そのベースが 前記パンドパスフィルタBPF2の出力に結合される。 したがって、トランジスタTr2は、パンドパスフィル タBPF2の出力電圧によって、そのコンダクタンスが 決定される。即ち、CPU41によってラッチ回路LA T6に設定されるディジタルデータが、光出力のオン/ オフ副御に従ってトランジスタTr3に流れる変調電流 を決定する。トランジスタTr2のコンダクタンス制御 40 を変調電流制御と称する。

【0036】前記トランジスタTr1は、そのベースが 前記パンドパスフィルタBPF1の出力に結合される。 したがって、トランジスタTr1は、パンドパスフィル タBPF1の出力弯圧によって、そのコンダクタンスが 決定される。即ち、CPU41によってラッチ回路LA T5に設定されるディジタルデータが、LD200に流 れるバイアス電流を決定する。トランジスタTr1のコ ンダクタンス創剤をしりのパイアス電流制御と称する。 【0037】これにより、CPU41は、ラッチ回路し 50 LD200の実際の発光出力をPD201でモニタし、

「AT5、LAT8に設定するディジタルデータに従っ て、LD200に強すことができる変調電流とパイアス 電流を輝々にそして任意に制御することができる。した がって、光伝送鉄屋1の使用条件に対してLD200等 の温度特性に即したデータをCPU4 1がラッチ回路し AT5. LAT6に設定することにより、換言すれば、 そのときの使用雰囲気温度におけるLD200のしきい 値電池に対応するデータをラッチ回路LAT5に設定 し、必要な光出力をその温度下で得るために剪記し合い 値電流に加えられるべき変調電流に対応されるデータを ラッチ回路LAT6に設定することにより、補光課意や 発光遅延無くしD200を発光駆動することが可能にな る。とれについては以下にその詳細が記述されている。 【0038】ととで、LD200は、図5に例示される ように、その変闘電流し血のすと、しきい値電流しまり は、それぞれ異なる温度特性を有し、その特性は温度に 対して非視形的とされている。また、図8に代表される ように、LD200の温度特性は製造プロセスの誤差の 影響を受け、個体差を有している。また、図7に代表さ れるように、トランジスタTrl,Tr2に流れる暗流 は、温度に対して根形的な温度特性を有している。この ように多岐に亘る温度特性を有するLD200やそのド ライバに対して、最適なデータをラッチ回路LAT5。 LAT6に設定するために、各租条件の下で、必要な情 報を当該光伝送装置 1 それ自体から取得できることが望 ましい。前記アナログ入力回路4.4は、そのための利用 が考慮され、必要な情報を取得できるようにされてい

12

【0039】すなわち、前記アナログ/ディジタル交換 器A/D1の入力は、図3に示されるように、前記トラ ンジスタTrlのエミッタに結合され、CPU41は、 トランジスタTェ1に流れるバイアス電流のアナログ/ ディジタル変換結果をラッチ四路LAT1を介して取り 込むことができる。同様に、前記アナログ/ディジタル 変換器A/D2の入力は窮記トランジスタTr2のエミ ッタに結合され、CPU41は、トランジスタTr2に 流れる電流のアナログ/ディジタル変換結果をラッチ回 路しAT2を介して取り込むことができる。 剪記アナロ グノディジタル変換器A/D3の入力は前記モニタ用の PD201のアノードに結合され、CPU41は、PD 201に流れる電流のアナログ/ディジタル変換結果を ラッチ回路LAT3を介して取り込むことができる。前 記アナログノディジタル変換器A/D4の入力は、光伝 送鉄図1に実装され又は外付けされた温度センサ10の 出力に結合され、CPU41は、湿度センサ10の出力 に対するアナログ/ディジタル交換結果をラッチ回路し AT4を介して取り込むことができる。

【0040】前記モニタPD201はオートパワーコン トロールにも利用できるようになっている。すなわち、

30

モニタされた発光出力に広ずる電流が所要の発光出力に 応ずる参照電位Vrefよりも小さいが大きいかをコン パレータ11で料定し、その料定結果に応じ、トランジ スタTrlを介してLD200に流すバイアス電流を増 減するように構成されている。12は参照常位Vref を形成するAPC (オートパワーコントロール) 斜御回 路であり、LD200の実際の発光出力をPD201で モニタし、モニタされた発光出力に応ずる電流の平均値 とそのときのバッファ203 (図4参照) の入力信号に 対する平均値 (マーク率) とに基づいて参照電位Vre **↑を切割設定する。オートパワーコントロールは、前記** ディジタル/アナログ変換器D/Alの出力に基づくバ イアス電流制御に限しては必須ではない。何れか択一的 に利用することができる。或いは、ディジタル/アナロ グ変換器D/AIの出力に基づいてバイアス個流調御を 行う場合に、所要の発光出力が得られない場合を想定し て、前記オートパワーコントロールによるフィードバッ ク飼剤を重ねて行うようにしてもよい。但し、その場合 には、オートパワーコントロールによるフィードバック 孫における制御量(バイアス電流の増減量)を比較的小 20 さくしておくととが复ましい。

【0041】図3において13はLD200の発光異常 (発光出力の極度低下)を通知する調剤信号である。C PU41はアナログノディジタル交換器A/D3とラッ チ回路LAT3を介してPD201の出力電流をモニタ し、それによって得られるLD200の実験の光出力と LD200の目標光出力とを比較し、実際の光出力が目 椹光出力に対して所定よりも低下した状態を検出する。 14はトランジスタTr1、Tr2に流れるバイアス電 強、変調電流の異常を通知する制御信号である。CPU 41は、トランジスタTェ」に実際に流れるバイアス電 液をアナログ/ディジタル変換器A/Dlとラッチ回路 LAT1を介してモニタし、ラッチ回路LAT5とディ ジタル/アナログ交換器D/Alを介してトランジスタ Tr1に流そうとするバイアス電流と比較し、その相違 に基づいて、バイアス電流の異常を検出する。同様にC PU41は、トランジスタTr2に実際に強れる変顕電 液をアナログノディジタル変換器A/D2とラッチ回路 LAT2を介してモニタし、ラッチ回路LAT6とディ ジタル/アナログ交換器D/A2を介してトランジスタ Tr2に流そうとする交調電流と比較し、その相違に基 ついて、変顔電流の異常を検出する。前記制御信号1 3、14は、例えば光伝送装置1の内部又はその外部に 設けられた哀示手段15に与えられることにより、対応 する状態を目視可能に表示させることができる。

【0042】【温度特性データの作成》 LD200を に応ずるデータをラッチ回路LAT3からサンプリング 駆動するための変態常漁制剤とバイアス電流制剤のため の温度特性データを作成する手腕の一例を図8をも参照 しながら説明する。温度特性データは、特に制限されな 流値のデータ I ( (T) をラッチ回路LAT1から取得 いが、対象とされる光伝送鉄置 1 それ自体を図示しない 50 し、 図示しないワークメモリに格納する (ステップS1

評価用のポスト鉄燈に接続して恒温チャンバーに入れ、 以下評述するように、所受の発光出力に対して極々の温 度毎に、その光出力を得るために必要な全体としての順 方向電流のデータと、そのときのしきい値電流に広ずる データを取得する。このとき、変調電池に応ずるデータ は、前記順方向電流に応ずるデータとしきい値電流に応 ずるデータとの差分として演算にて取得することができ る。光伝送装置 ] とホスト装置との接続はマイクロコン ビュータ4の入出力回路46を介して行われる。このと き、マイクロコンピュータ4の内部は外部のホスト悠景 から自由にアクセス可能な動作モードとされる。 【0043】先ず、光伝送鉄器1の使用温度下の範囲下 min<T<Tmaxと、データを取得する時の温度増 加墨del.Tをホスト鉄置に設定する(ステップS 1)、次にその使用温度範囲における温度の初期値下0 をホスト装置に設定する (ステップS2)。 特に条件が ない場合にはTO=Tminとする。更に、発光出力P 【の目的値L0をホスト装置に設定する(ステップS 3) 、そして、LD200に流す電流11の初期値を例 えば0に設定し、夏に段階的な電流増加量de1、 [ 1 をホスト袋鼠に設定する(ステップS4)。これによっ てホスト装置は、電流値のを出発点として、LD200 の電流増加量をdel、IIずつ増加させるデータをラ ッチ回路LAT5に与える。これによってトランジスタ Trlに流れる順方向電流が徐々に増加する。このとき ラッチ回路LAT6には、トランジスタTr2をカット オフ状態にするデータを与えておく。また、ホスト装置 は、LD200に対する電流の増加と共に、LD200 の発光出力に広ずるPD201からのデータをアナログ /ディジタル変換器A/D3とラッチ回路LAT3を介 してサンプリングする。そして、サンプリングした発光 出力P1がP1≥0.2LOであることを検出したとき は(ステップS5)、そのときの電流値のデータI! 0.2(T)を前記アナログ/ディジタル変換器A/D 1とラッチ回路LAT1を介して取得し、図示しないワ ークメモリなどに格納する (ステップS6)。 更に同様 にして、トランジスタTェーに流れる蝦方向電流を徐々 に増加させながら、LD200の発光出力に応ずるデー タをラッチ回路LAT3からサンプリングし、サンプリ ングした発光出力PIがPI≥0.8L0であることを 検出したときは (ステップS7)、そのときの電流値の データー 10.8(T)をラッチ回路しAT1を介して 取得し、図示しないワークメモリに格納する(ステップ S8)。更に続けて、トランジスタTrlに流れる順方 向電流を徐々に増加させながら、LD200の発光出力 に応ずるデータをラッチ回路LAT3からサンプリング し、サンプリングした発光出力PIがPI≥LOである ことを検出したときは(ステップS9)、そのときの電 流値のデータI(T)をラッチ回路しATlから取得 (9)

0)、前記ステップS8で若しくは後の一連のデータを 取得してからまとめて、そのときの温度におけるしきい 値電流!th(T)を消算して取得する。 消算式は、特 に飼膜されないが、 l t h (T) = I f 0. 2 (T) -1/3×(110.8(T)-110.2(T)) とさ れる。この演算式で取得されるしきい値電流のデーター th(T)と前記鑑涤のデーター!(T)は、そのとき のしDの温度特性に即した値とされる。上記処理は、デ ータ検出時の設定温度Tが使用範囲の上限Tmaxに到 達するまで、温度をdel. Tづつ増加して繰り返され 10 る(ステップS11、ステップ12)。

.15

【0044】尚. ステップS5などにおいて、LD20 0の発光出力に応ずるPD201からのデータをアナロ グノディジタル変換器A/D3とラッチ回路LAT3を 介してサンプリングして、そのときの発光出力PIを検 出するが、PD201の温度特性はLD200の温度特 性に対してその変動量は3桁程度小さいので、PD20 1の温度特性を無視して発光出力Pfを検出しても、真 質的に問題はない。仮にPDの温度特性を問題視しなけ ればならないときは、校正された標準フォトダイオード 20 を用いればよい。その場合には、PD201に代えて、 LD200の発光出力を受ける標準フォトダイオードを 搭載した測定治具を用いれば、PD201それ自体を標 Űフォトダイオードとする必要はない。

【0045】とれにより、所定の光出力を得るために必 要な順方向電流に対応される!!(T)と、そのときの しきい値電流(Ith)に対応されるIth (T)が、 使用湿度凝悶Tmın<T<Tmaxにおいて、湿度増 加量del. Tの刻みで得ることができる。このときの 各温度における変顕電流(1mod)に対応される情報 は、11 (T) - Ith (T) によって得ることができ る。発光出力の設定を順大変えて同様の処理を行うこと により、程々の発光出力に対して上記データを取得する ことができる。そのようにして取得されたデータは、し Dの温度特性に関するデータとされる。したがって、上 記データに従ってLDを駆動する場合には、CPU41 がラッチ回路しAT1, LAT2の値をサンプリング し、ラッチ回路LAT1の出力がしth(T)になるよ うにラッチ回路LAT5にデータを設定し、ラッチ回路 LAT2の出力が!!(T)−ith(T)になるよう 40 【0049】上記処理はホスト装置が主体になって行う にラッチ回路LAT6にデータを設定することになる。 このとき、ラッチ回路LAT5、LAT6へのそのよう な設定データを、前記図8のステップ完了後に、予め取 得して、程々の発光出力における各温度等の1th (T) と I (T) の情報に関連つけておくことができ

【0046】以上のようにして取得されたデータは、ホ スト鉄匠がマイクロコンピュータ4のROM43の所定 領域にテーブル(温度特性データテーブル)として信き 込む。容を込まれたデータがレーザダイオートの特性情

報とされる。 前記テーブルの構造については特に慰示は しないが、第1の構造は、目標とする光出力にそれぞれ 対応させて、温度毎に、前記11 (T)と1th(T) の情報を持つ。との場合に、実際にLDを駆動すると き、CPU41は、目標とする光出力と温度に応じた1 !(T)とith(T)を遊択し、if(T)-ith (T) を油算し、その後で、ラッチ回路LAT1、LA T2の値をサンプリングして、ラッチ回路LAT1の出 力がIth(T)になるようにラッチ回路LATSにデ ータを設定し、ラッチ回路LAT2の出力が!!(T) ーith(T)になるようにラッチ回路LAT6にデー タを設定することになる。

【0047】第2のテーブル構造は、目標とする光出力 にそれぞれ対応させて、温度毎に、予め!!(T)--th(T)を演算しておき、| f(T) - ith(T) とlf(T)の情報を持つ。この場合には、実際にLD を駆倒するとき、CPU41は、目標とする光出力と温 皮に応じた | f (T) - I th (T) と | th (T) を 選択し、ラッチ回路LAT1、LAT2の値をサンプリ ングして、ラッチ回路LAT1の出力がIth(T)に なるようにラッチ回路LAT5にデータを設定し、ラッ チ回路LAT2の出力がIf(T)-Ith(T)にな るようにラッチ回路LAT6にデータを設定することに なる。 尚、 類2のテーブル構造は 1 f (T) の情報を供 せて持ってもよい。

【0048】第3のテーブル格造は、予め、目標とする 光出力にそれぞれ対応させて、温度毎に、If(T)lth(T)を消算し、ラッチ回路しAT1の出力を1 th(T)にするのに必要なラッチ回路LATSの設定 データと、ラッチ回路LAT2の出力をII(T)-I th(T)にするのに必要なラッチ回路LAT6の設定 データとを取得しておき、目標とする光出力にそれぞれ 対応させて、温度毎に、上記ラッチ回路LAT5、LA・ T6に設定すべき情報を持つ。この場合、実際にLDを 駆動するとき、CPU41は、目標とする光出力と温度 に応じて選択した特性情報を直接ラッチ回路LAT5, LAT6に設定すればよい。尚、第3のテーブル構造 は、前記第1又は第2ののテーブル構造と同じ情報を供 せて持つことができる。

場合に限定されず、ホスト鉄置がステップSI~S4ま での初期設定をマイクロコンピュータ4の内部に対して 行い、その後、ホスト装置がマイクロコンピュータ4に 対して所定のコマンドを発行することにより、上記処理 をマイクロコンピュータ4が行ってもよい。 このとき、 ROM43がEPROMの場合にはテーブルの作成はE PROMライタを使用しなければならない。ROM43 が電気的に合換可能なEEPROM又はフラッシュメモ リで構成されている場合には、会換プログラムをROM 4.9 が保有する場合には、前記テーブルの作成を含めて

上記処理をマイクロコンピュータ 4 1 で行うことができ ス

【0050】 (温度特性データテーブルの使用) RO M43に温度特性データテーブルが形成された光伝送袋 置1をシステム上で利用する場合には、CPU1は、当 放光伝送装置1が置かれている環境下での非電気温度を 温度センサ10からアナログ/ディジタル変換器A/D 4とラッチ回路LAT4を介して取得する。また、光伝 送鉄駅1が出力すべき発光出力は、それが虚かれている 通信環境に従って物理的に決定さる性質のものであり、 例えば、CPU41の動作プログラム、又は外部からの 指示、或いはディップスイッチのような回路からの信号 によってCPU41に通知される。これによってCPU 41は、必要な発光出力と、検出した使用環境温度に対 応されるところの情報をROM43の温度特性データテ ーブルから選択する。例えば湿度特性データテーブルの 構造が前記算1の構造である場合には、CPU41は、 目標とする光出力と温度に応じたlf(T)とlth (T) を選択し、 | f (T) - | t h (T) を演算し、 その後で、ラッチ回路LAT1、LAT2の値をサンプ 20 い。 リングして、ラッチ回路LAT1の出力が11h(T) になるようにラッチ回路LAT5にデータを設定し、ラ ッチ扇路LAT2の出力がII(T)-ith(T)に なるようにラッチ回路LATBにデータを設定する。こ れにより、LD200の実際の温度特性に即したしきい 値電流と変顕電流がLD200に与えられ、消光限差や 発光遅延無くLD200を発光駆動することができる。 とくに、温度特性データテーブルの作成のために取得さ れる情報は、個々の温度環境下で光伝送装置1を実際に 発光駆動させて取得しているので、バイボーラトランジ スタ等の温度特性も実質的に考慮されたことになり、個 利性の極めて高い刺御が実現される。 したがって、LD とそれを駆動するための周辺回路がどんな温度特性を持 っていても、高い信頼性をもって制御することができ る。これにより、製造過程に置いては温度特性の調整が 不要であり、製造コストも着しく低減することができ

【0051】上記有環気温度の検出とそれに応じた料御情報の設定は、タイマ48を利用して一定関陽で行うようにされる。これにより、使用湿度条件が時間と共に変 40 化する場合にも、その変化に対応して、LD200を適切なバイアス電流と変調電流で発光駆動することができる。タイマ48の設定はCPU41が行うことができる。

【0052】そして、光適信の休止タイミング、又はタイマによって設定された一定時間毎に、CPU41は、ラッチ回路LAT2を介して東限の変図電流を検出し、ラッチ回路LAT1を介して実限のバイアス電流を検出し、さらに、ラッチ回路LAT3を介してLD200の東限の光出力を検出する。CPU41は、それら検出値 90

18

を、目標値と比較し、大きく相違する場合、例えば20 %以上の相違があるときは、例外処理を実行する。例え ば、LD200の発光具常 (発光出力の極度低下) を検 出すると、CPU41は制御信号13にてそれを外部に 通知する。 これを受ける通信用のコントローラはエラー ステータスを通信回線に乗せたり、或いは通信そのもの を停止させたりすることができる。また、トランジスタ Trlに流れるバイアス電流が異常に低下した場合に は、CPU41は前記制御信号14によってその旨を外 部に適知することができる。また、CPU41は、発光 出力が所定の値(例えば目標値の20%減)よりも低下 した状態を一定期間検出したときは、LD200の特性 劣化と制定し、指定されている光出力に対して、設定す べき光出力を敷段階増すように、ラッチ回路LAT5, LATBにデータを設定するような処理を採用すること ができる。或いはそれに従って、温度特性データテーブ ルを更新するととも可能である。この場合にはROM4 3はCPU41によって電気的に套き換え可能な不穏免 性半導体記憶装置によって構成されていなければなら

【0053】以上本発明者によってなされた発明を実施例に基づいて具体的に説明したが、本発明はそれに限定されるものではなく、その受替を透脱しない範囲において確々変更可能であることは言うまでもない。

【0054】例えば、温度特性データの取得において図 8に基づく説明では、トランジスタTrlに強わる電流 をモニタしてLD200に流れる電流を観測したが、そ れとは逆に、トランジスタTr2に電流を流してLD2 00に強わる電流を観測してもよい。また、低しきい値 電流のレーザダイオードを採用する場合には、しきい値 電流分の温度特性を無視する亭も可能である。即ち、データテーブルにおける温度と光出力にに応じたデータは 変調電流に関してとし、しきい値電流に関しては一定、 又は、精御幅を狭くすることが可能である。

[0055]

【発明の効果】本願において関示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば下記の通りである。

[0056] すなわち、半導体装置接続モジュールは、 6 それに搭載された半導体装置につき予め測定された特性 情報に基づいてデータ処理鉄匠がその半導体装置を制御 するから、搭載された複数の半導体鉄置間における特性 の相違に基づく不都台を解消することができる。

【0057】半導体搭載モジュールの一例である光トランスミッタは、温度と目標とする光出力とに応じた特性情報を不穏発性配性手段から選択し、それに基づいて前記ドライバ回路がレーザダイオードに供給する駆闘電流を飼御するから、レーザダイオードの温度特性とそれを駆闘調する回路の温度特性の相違による不都合を解析するととができる。例えば、そのときの使用昇田気温度

19

におけるレーザダイオードのしきい値電流に対応する特 性情報と、必要な光出力をその湿度下で得るために前記 しさい値電流に加えられるべき変調電流に対応される特 性情報とを選択することにより、消光誤差や発光透弧線 くレーザダイオードを発光駆動することができる。

【0058】個々の温度環境下で光トランスミッタを真 際に発光駆動させて、前記特性情報を作成することによ り、駆動回路に含まれるバイボーラトランジスタ等の温 度特性も実質的に考慮されたことになり、個類性の極め て高い制御が実現される。したがって、レーザダイオー 10 る手頃の一例を示すフローチャートである。 Fとそれを駆倒するための周辺回路がどんな温度特性を 持っていても、高い信頼性をもってレーザダイオートの 駆励電流を制御することができる。その上、製造過程に 続いては温度特性の調整が不要であり、製造コストも著 しく低減することができる。

【0059】不得発性配慮手段に格納された特性情報を 利用することにより、レーザダイオードの経年的な特性 劣化やによる光出力の変弱や、駆動電流の変動に対し

て、異宮と検出することができるので、この点において 6. レーザダイオードの駆動電流制御の信頼性を向上さ 20 せるととができる。

【0060】前記光トランスミッタと共に光レジーバを 含んで光伝送装置を構成するとき、簡記制御手段によっ てその光レシーバの動作感様も制御することにより、内 部状態をレーザダイオードの温度特性に適合させること を切めとして、光トランスミッタや光伝送装置の内部状 筬の設定を容易に且つ柔軟性をもって行うことができ

## 【図面の簡単な説明】

【図】】本発明の一真施門に係る光伝送装置のブロック 30 図である。

【図2】図1の光伝送装置を適用したネットワークのブ ロック図である。

【図3】光トランスミッタの一実施例を示す説明図であ ъ.

【図4】レーザダイオードの変調電流をオン/オフ制御 するトランジスタのスイッチング制御回路の一例回路図

【図5】レーザダイオードにおける変調電液 | mod

と、しきい値電流!しhがそれぞれ異なる温度特性を有 40

することを示す一例説明図である。

【図8】レーザダイオードの温度特性は製造プロセスの 誤整の影響を受けて個体差を有することを示す一例説明 図である。

20

【図?】レーザダイオードに駆動電流を流すためのバイ ボーラトランジスタの複形的な温度特性の一例を示す説 明図である。

【図8】レーザダイオードを認動するための変調電流制 御とバイアス電流制御のための温度特性データを作成す

【図9】本発明者の検討に係るレーザダイオード駆動回 路の一例説明図である。

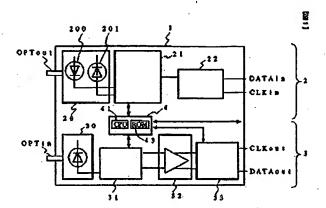
【図10】レーザダイオードの光出力とそれに必要な順 方向電流との関係を数種類の温度をバラメータとして示 したものにおいて消光不良と発光遅延を生ずる原因につ いて説明した一段説明図である。

【図11】レーザダイオードで所定の光出力を得るため の順方向電流と温度との関係の一例を示す説明図であ

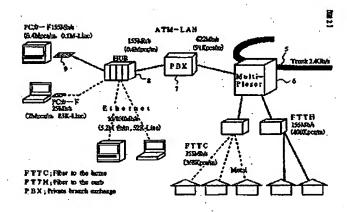
### 【符号の説明】

- .1 光伝送袋罩
- 2 光トランスミッタ
- 20 LDモジュール
- 200 LD(レーザダイオード)
- 201 PD(モニタ用のフォトダイオード)
- Trl バイアス経済用の電流源トランジスタ Tェ2 変類電流用の電流源トランジスタ
- Tェ3, Tェ4 変質制砂用のスイッチングトランジス
- 21 レーザドライバ
  - 3 光レシーバ
  - 30 ピンフォトダイオード
  - 31 プリアンプ
  - 4 マイクロコンピュータ
  - 4 i CPU (中央処理鉄匠)
  - 42 RAM
  - 43 ROM
  - アナログ入力回路
  - 4.5 アナログ出力回路
- 4.6 外部入出力回路

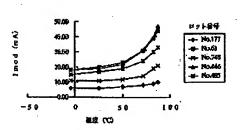
(**2**1)

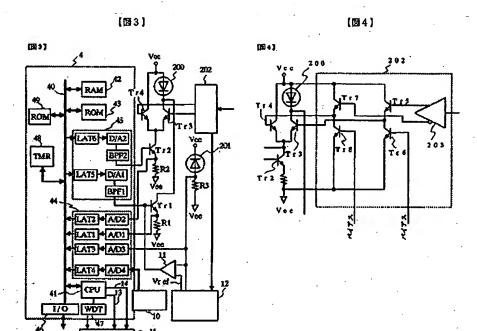


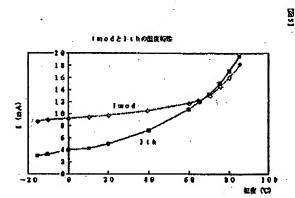
[図2]



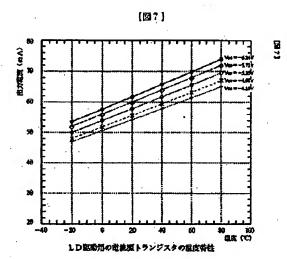
[図6]





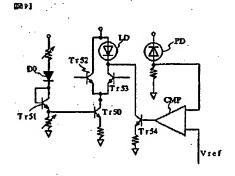


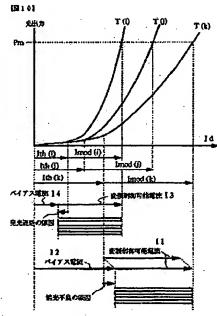
[図5]



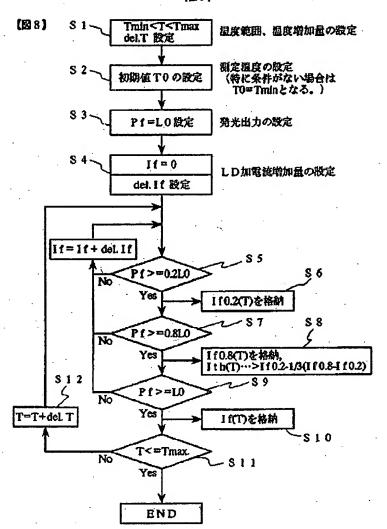
[図9]

[図10]



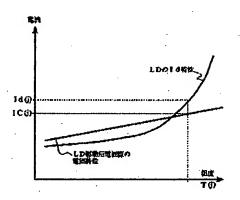


(図8)



· [図11]

(B) (1)



# フロントページの統き

HO4B 10/08

3/133

(51)Int.Cl.*			庁内整理各号	FI
HOIS	3/00	•		•
	3/096			

技術表示國所

```
【公報復則】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第3区分
【発行日】平成14年3月29日(2002.3.29)
【公開香母】特開平9-162811
【公開日】平成9年6月20日(1997.6.20)
【年通号数】公開特許公報9-1629
[出職香号]特職平7-344880
【国際特許分類第7版】
 H048 10/28
    10/26
    10/14
    10/04
    10/06
 H01S 3/00
     5/042
     5/068
 H048 10/08
[FI]
 HO4B
     9/00
 HOIS
     3/00
            2
     3/095
     3/133
 HQ48
     9/00
【手統領正会】
【提出日】平成13年11月7日(2001.11.
7)
【手統領正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許開求の範囲
【補正方法】変更。
【博正内容】
【特許請求の範囲】
【請求項1】 第1の半導体装置と.
前記第1の半導体装置と特性が異なる第2の半導体装置
Ł.
予め創定された。少なくとも前記第1の半導体装置の特
性情報又は前記第2の半導体装置の特性情報に応じて、
少なくとも前記第1の半導体装置又は前記第2の半導体
装置を制御するデータ処理装置とを構えて成るものであ
ることを特徴とする半導体鉄匠搭載モジュール。
【請求項2】 光通信用のレーザダイオードと.
前記レーザダイオードにその光出力を決定するための駆
動電流を供給するドライバ回路と、
前記レーザダイオードの駆励電流を温度と目標とする光
```

出力とに応じて決定するための特性情報を保持する不穏

発性記憶手段と、

温度と目標とする光出力とに応じた特性情報を簡配不得 発性記憶手段から選択し、それに基づいて節記ドライバ 回路が供給する駆動電流を翻卸する調御手段と、を含ん で成るものであることを特徴とする光トランスミッタ。 【請求項3】 ドライバ回路の制御情報がセットされる データラッチ手段を含み、顧記特性情報は、レーザダイ オードの駆動電流を温度と目標とする光出力とに応じて 節記データラッチ手段に直接設定可能な情報を含むもの であることを特徴とする賠求項2記載の光トランスミッ タ。

する駆動電流検出手段を供え、前記制御手段は当該駆動 電流検出手段が検出した情報をアクセス可能であること を特徴とする請求項2配載の光トランスミッタ。 【請求項5】 前記ドライバ回路の制制情報がセットされるデータラッチ手段を含み、前記制御手段は、前記駆動電流検出手段から得られる駆動電流が前記不得発性記憶手段から選択した特性情報に対応されるように、前記データラッチ手段に制御情報をセットするものであることを特徴とする請求項4記載の光トランスミッタ。

【詰求項4】 前記レーザダイオードの駆動電流を検出